(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公表特許公報(A)

(11)特許出願公表番号

特表平11-509687

(43)公表日 平成11年(1999)8月24日

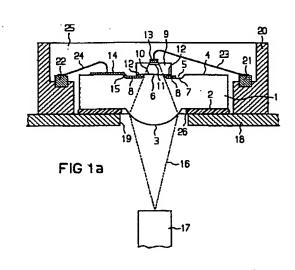
(51) Int.Cl. ⁸	識別記号	FΙ		
H01L 3	1/02	H01L	31/02	В
33	3/00		33/00	N

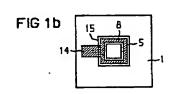
		審査請求	未請求	予備審査請求	有 (全 15 頁)
•	特願平9-506164 平成8年(1996)7月18日 平成10年(1998)1月23日 PCT/DE96/01316 WO97/04491 平成9年(1997)2月6日 19527026.6 1995年7月24日 ドイツ(DE) EP(AT, BE, CH, DE, FR, GB, GR, IE, IT, LT, SE), JP, KR, US	(71)出願人 (72)発明者 (74)代理人	ドイツ選 ヘン ウ 2 シユペー ドイツ選 キルヒコ セ 10	マス アクチエング 邦共和国 デー・マイツテルスパット・ウエルナー 野共和国 デー・エン ブルクシュク	-80333 ミユン ヒアープラツツ
DK, ES, FI,	FR, GB, GR, IE, IT, L				-

(54) 【発明の名称】 光電子変換器及び製造方法

(57)【要約】

本発明による光電子変換器は放射を送信及び/又は受信 する半導体デパイス (9) を含み、この半導体デパイス (9) はその放射出射面もしくは入射面(10)が支持 板(1)に向くようにこの支持板(1)上に固定されて いる。支持板(1)は放射を透過させる材料から構成さ れている。この支持板(1)上にはさらに放射集束手 段、例えば集光レンズ (3) 又は回折光学素子が配置さ れている。この光電子変換器は特に反射損失が少なく、 取付けが簡単である点で優れている。多数のこのような 変換器はユニットとして作られ、引き続いて個別化する ことができる。





【特許請求の範囲】

- 1. 放射を送信及び/又は受信する半導体デバイス(9)の放射出射面もしくは入射面(10)が支持板(1)に向くように半導体デバイス(9)が支持板(1)上に固定され、支持板(1)は送信及び/又は受信される放射を透過させ、半導体デバイス(9)によって送信もしくは受信される放射を集束させる放射集束手段(3、27)が設けられている光電子変換器において、放射集束手段(3、27)は支持板(1)と共に一体に形成されていることを特徴とする光電子変換器。
- 2. 放射を送信及び/又は受信する半導体デバイス(9)の放射出射面もしくは入射面(10)が支持板(1)に向くように半導体デバイス(9)が支持板(1)上に固定され、支持板(1)は送信及び/又は受信される放射を透過させ、半導体デバイス(9)によって送信もしくは受信される放射を集束させる放射集束手段(3、27)が設けられている光電子変換器において、半導体デバイス(9)は少なくとも1つの第1の接触金属膜(12)を備えた放射出射面もしくは入射面(10)を有し、支持板(1)は第2の接触金属膜(8)を有し、第1の接触金属膜(12)と第2の接触金属膜(8)とは導電的に互いに結合されていることを特徴とする光電子変換器。
- 3. 放射集束手段(3、27)は支持板(1)と共に一体に形成されていることを特徴とする請求項2記載の光電子変換器。
- 4. 放射集束手段(28)は独立して作られ、支持板(1)に取付けられていることを特徴とする請求項2記載の光電子変換器。
- 5. 放射集束手段は集光レンズ(3、28)であることを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1つに記載の光電子変換器。
- 6. 放射集束手段は回折光学素子(27)であることを特徴とする請求項1乃至

4のいずれか1つに記載の光電子変換器。

7. 放射集束手段(3、27、28)と半導体デバイス(9)とは支持板(1)の対向位置する面に配置されていることを特徴とする請求項1乃至6のいずれか1つに記載の光電子変換器。

- 8. 半導体デバイス(9)の放射出射面もしくは入射面(10)と支持板(1)との間には結合媒体(39)が配置されていることを特徴とする請求項1乃至7のいずれか1つに記載の光電子変換器。
- 9. 半導体デバイス(9)の放射出射面もしくは入射面(10)は支持板(1)上に着座していることを特徴とする請求項1乃至7のいずれか1つに記載の光電子変換器。
- 10. 支持板(1)上にアイランド(6)が形成され、このアイランド(6)の表面上に半導体デバイス(9)の放射出射面もしくは入射面(10)が着座していることを特徴とする請求項9記載の光電子変換器。
- 11. a) 多数の放射集束手段(3、27) を基板ウエハ(30) 上に規定の基本格子に従って形成する、
- b) 多数の半導体デバイス(9) を基板ウエハ(30)上に規定の基本格子に従って固定する、
- c) 基板ウエハ(30)を規定の基本格子に従って個別化する ステップを有することを特徴とする請求項1、3、5乃至10のいずれか1つに 記載の光電子変換器の製造方法。
- 12. a) 多数の第2の接触金属膜(8) を基板ウエハ(30)上に規定の基本格子に従って設ける、
- b) 多数の半導体デバイス (9) の第1の接触金属膜 (12) を第2の接触金属

膜(8)上に固定する、

c) 基板ウエハ(30) を規定の基本格子に従って個別化する ステップを有することを特徴とする請求項2乃至10のいずれか1つの記載の光 電子変換器の製造方法。

【発明の詳細な説明】

光電子変換器及び製造方法

本発明は請求項1の前文に記載された光電子変換器に関する。

このような変換器は例えばヨーロッパ特許第412184号明細書により知られており、図5に示されている。この図5に示された変換器は放射検出器装置であり、検出器デバイス(例えばホトダイオード)32と、共通支持体33と、絶縁体34と、固定部材35と、レンズ支持体36と、検出器デバイス32によって受信される放射を集束させるためのレンズ37とを含んでいる。検出器デバイス32はその下面で絶縁体34上に固定され、この絶縁体34は共通支持体33上に固定されている。固定部材35は絶縁体34と並んで共通支持体33上に配置されている。この固定部材35上には、レンズ支持体36が固定膜38によってレンズ37と共に、このレンズ37が検出器デバイス32の光線入射面の上方に位置するように固定されている。

この種の光電子変換器の個々の構成部品の取付けは非常に労力がかかる。この取付けは多数のステップを必要とし、レンズ37の調整は非常に困難である。その上、レンズ37と検出器デバイス32との間の空隙のために大きな反射損失が発生する。

本発明の課題は、簡単かつコスト的に有利なやり方で大量に製造することのできる冒頭で述べた種類の光電子変換器を形成することにある。

このような課題は請求項1又は請求項2に記載された光電子変換器によって解決される。

本発明による光電子変換器の構成は請求項3万至10に記載されている。本発明による光電子変換器の優れた製造方法は請求項11及び12に記載されている

本発明を図1 a 乃至図4を参照しながら実施例に基づいて説明する。

図1 a は本発明による光電子変換器の第1の実施例の概略断面図である。

図1bは第1の実施例における支持板の概略平面図である。

図2は本発明による光電子変換器の第2の実施例の概略断面図である。

図3は本発明による光電子変換器の第3の実施例の概略断面図である。

図4は図1a又は図2に示された実施例による光電子変換器の製造ステップを 説明するための概略図である。

図5は光電子変換器の従来例を示す概略断面図である。

図1aに示された光電子変換器は支持板1上に構成されており、放射を送信及び/又は受信する半導体デバイス9と、球面又は非球面を持つレンズ3とを含んでいる。半導体デバイス9は例えば発光ダイオード、ホトダイオード又はバーティカルキャビティサーフェイスエミッタレーザ(Vertical Cavity Surface Emitter Laser=VCSEL)である。支持板1は例えばガラス、プラスチック、サファイヤ、ダイヤモンド、又は半導体デバイスによって送信もしくは受信される放射を透過させる半導体材料から構成されている。波長 $\lambda>400$ nm用に例えばSiC、 $\lambda>550$ nm用にGaP、 $\lambda>900$ nm用にGaAs、 $\lambda>1100$ nm用にシリコンを使用することができる。支持板1の下面2にはレンズ3が形成されている。支持板1は上面4に台形窪み5を有しており、この台形窪み5は支持板1の上面4を表した平面図(図1b)に示されているように長方形又は正方形の枠の形状をしている。それゆえ、この枠の内部には長方形又は正方形の枠の形状をしている。

窪み5の底面7上には、アイランド6の周りに導電枠8を形成する導電膜が設けられている。導電枠8は例えばアルミニウム又はアルミニウムをベースとした合金から構成されている。半導体材料から成る支持板を使用する場合、窪み5内に適当なドーピングによって導電枠を形成することも考えられる。支持板のドーピングによって作成されるこの種の導電枠を製作するために、例えばイオン注入のように平均的な専門家に今日知られている方法を使用することができる。

半導体デバイス9はその上面に中央接触金属膜13を有し、その下面に2つの側方接触金属膜12を有している。この接触金属膜12は例えばろう付け及び/又は接着によって導電枠8に電気的かつ機械的に安定して結合され、そして半導体デバイスの放射出射面もしくは入射面10がアイランド6上に着座するように形成されている。

放射を送信する半導体デバイス9の放射出射面10は、半導体デバイス9のp

n接合11で作成された電磁放射の大部分を半導体デバイスから出射させる面である。これと同様に、放射を受信する半導体デバイスの放射入射面は、受信する電磁放射を半導体デバイス内へ入射させる面である。

導電枠8は半導体デバイス9への電流供給手段としても利用されるので、外部との電気的接続のために支持板1の上面に接続面(例えばボンディングパッド)14が設けられている。この接続面14は導電性結合膜15を介して導電枠8に結合されている。接続面14及び結合膜15が導電枠8と同じ材料から構成されると有利である。

放射を送信する半導体デバイス(例えばLED)9の場合、この半導体デバイス9のpn接合11で作られた放射16は半導体デバイス9の半導体基体から出射し支持板1を透過した後レンズ3で集束させられる。これによって、半導体デバイス9内に作成された放射の大部分は例えば光ファイバー17内へ入射し得ることが保証される。

支持板1の厚みはレンズ3のレンズパラメータ(例えば焦点距離)及び光ファイバー上へのビームスポットの所望の結像(拡大又は縮小)に依存する。同じことは放射を受信する半導体デバイス9内へ光ファイバー17から放射を出射させる場合にも当てはまる。

図1 a に示された実施例の重要な利点は、とりわけ、支持板1と半導体デバイス9の放射出射面もしくは入射面10とが直接隣接(物理的接触;半導体基体-支持板間の間隔≦ λ / 10を意味する)するために、反射損失が図5に示された公知の変換器の場合より極めて僅かしか発生しない点にある。即ち、空気と半導体材料との屈折率が大きく異なるので、公知の変換器においては空気から半導体材料内へ放射を移行させるために全反射の臨界角が比較的小さく、従って全反射による放射損失が非常に大きい。

結合光学素子を備えた図1 a に示された光電子変換器は、例えば、開口部19を備えた基板18と、容器側壁20と、外部電気端子21、22と、接続線23、24と、変換器をハーメチックシールするためのプラスチック被覆体25とを有する容器内に組込まれている。プラスチック被覆体25の代わりに、容器をハーメチックシールするために容器壁20に貼着されるか又はろう付けされた容器

蓋

を使用することもできる。光電子変換器は例えば接着剤及び/又はろうから成る 固定及び密閉層26によって基板18上に、レンズ3が開口部19上又は開口部 19内に位置するように固定される。接触金属膜13及び接続面14は接続線2 3、24によって外部電気端子21、22に接続されている。この外部電気端子 21、22は側壁20を通って外部へ導かれている。

結合光学素子を備えた本発明による光電子変換器の図2に示された第2の実施例は原理が図1aに示された第1の実施例と同じである。球面又は非球面を持つレンズ3の代わりに、この第2の実施例においては支持板1は放射を集束させるために回折光学素子27を有している。この回折光学素子27は以下においては短くDOEと称する。さらに、支持板1は第1の実施例とは異なって平坦上面4を有し、この平坦上面4上に導電枠8が設けられている。この導電枠8には1つの側面に電気接続面14が接している。導電枠8上には、半導体デバイス9、例えば発光ダイオード、ホトダイオード又はバーティカルキャビティサーフェイスエミッタレーザ(VCSEL)が、放射出射面もしくは入射面と導電枠8によって囲まれた面とが上下に配置されかつ半導体デバイス9の接触金属膜12が導電枠8上に着座するように固定されている。接触金属膜12は例えばろう及び/又は接着剤によって金属膜8に電気的及び機械的に安定して結合されている。

図2に示された実施例では、半導体デバイス9と支持板1との間に空隙が形成されている。この空隙は、既に上記において述べたように、空気の屈折率と支持板材料の屈折率とが大きく異なる場合、全反射による相当な放射損失を生ぜしめる。従って、必要な場合には半導体デバイス9又は図1aに示されているように支持板1の上面は、半導体デバイス9の放射出射面もしくは入射面10が支持板1上に着座するように形成されなければならない。しかしながら、その代わりに、適切な結合媒体39、例えば透明な注型樹脂(例えばエポキシ樹脂)を半導体デバイス9と支持板1との間に設けることもできる。

本発明による光電子変換器の図3に示された第3の実施例は、上述の2つの実施例とは、放射集束手段が支持板1内に形成されているのではなく、予め製作さ

れた球面又は非球面レンズ28が支持板1に固定されている点で本質的に異なっている。予め製作されたレンズ28の代わりに、第4の実施例として予め製作さ

れた回折光学素子を支持板1の下面2に固定するようにしてもよい。

球面又は非球面レンズ28もしくはDOEの代わりに、ホログラフィック光学素子又はフレネルレンズを使用することも考えられる。さらに、放射集束手段及び半導体デバイス9を支持板の同一側に配置することも考えられる。

図1 a に示された光電子変換器を多数同時に製造するために、図4に示されているように、先ず、基板ウエハ30の下面29に予め与えられた基本格子に従って多数の球面又は非球面レンズ3が作られる。基板ウエハ30は例えばガラス又はシリコンからなり、レンズ3は例えばエッチング及び/又は研削によって作られる。引き続いて、基板ウエハ30の上面31に予め与えられた基本格子に従って例えばエッチング及び/又は研削によって多数の窪み5が形成される。次のステップで、予め与えられた基本格子に従って例えば蒸着又はスパッタによって同時に多数の導電枠8、多数の結合膜15及び多数の接続面14が窪み5内もしくは基板ウエハ30の上面31上に設けられる。これに続いて、予め与えられた基本格子に従って放射を送信及び/又は受信する多数の半導体デバイスが固定される。これは例えば導電枠8上へ接触金属膜12をろう付け及び/又は接着することによって行われる。次のステップで、半導体ウエハが例えば切断、又は割れ目の形成及び折曲げによって個々の光電子変換器に個別化される。

基板ウエハを小さいチップに個別化する技術は半導体技術においてはずっと前から知られており、基板ウエハ30、多数の半導体デバイス9及びレンズ3から成る複合体を個別化する際に同様に適用することができる。この場合、個別化する前に複合体を弾性接着シート上に固定することが通常行われる。このシートはその後全ての後続プロセスにおいて担持体として使われる。

第2の実施例による光電子変換器を多数製造する製造方法は本質的に上述の方法と同じステップを有する。レンズ3の代わりに多数の回折光学素子27が基板30の下面29に形成されるだけである。

第3及び第4の実施例による光電子変換器を多数製造する製造方法は、上述の

方法とは、先ず基板ウエハ30の上面31に予め与えられた基本格子に従って多数の導電枠8及び接続面14が設けられる点で相違している。引き続いて、基板ウエハ30の下面29には、予め与えられた基本格子に従って多数の予め作られ

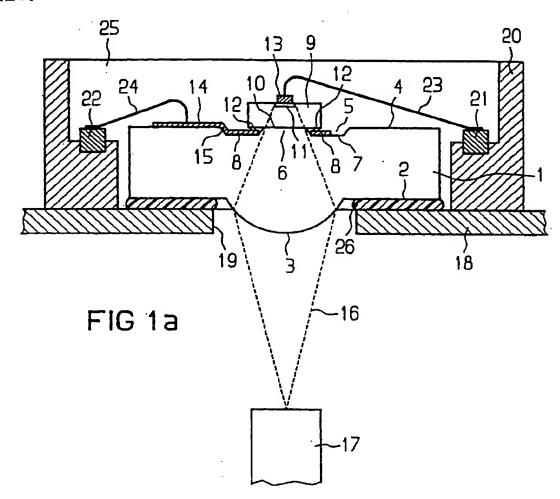
たレンズ28又は回折光学素子が例えばろう付け及び/又は接着によって設けられる。

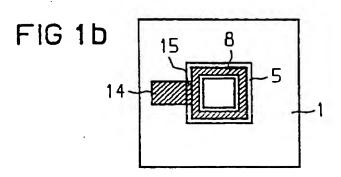
第1の基板ウエハ30上に予め与えられた基本格子に従って多数の導電枠8及び接続面14を設け、第2の基板ウエハ上に多数の球面レンズ3、28又は多数の回折光学素子27を形成するか又は設けるような方法も考えられる。両基板ウエハはそれらの平坦面が重なるように引き続いてろう付け及び/又は接着によって互いに結合される。その他のステップは上述の方法と同じである。

予め作られたレンズ28又は予め作られたDOEもしくは第2の基板ウエハが ガラスから構成され、基板ウエハ30もしくは第1の基板ウエハがシリコンから 構成されるか、又はその逆に構成されている場合、これらの両構成要素は例えば 陽極ボンディングによっても互いに結合することができる。この公知の技術の場 合、結合するべき面は重ねられ、例えば450℃に加熱され、約-1000∨の 電圧がガラスに印加される。

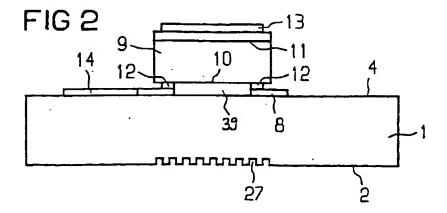
上述した第3及び第4の実施例に関して、予め作られたレンズ28もしくは予め作られたDOEが基板ウエハ30の材料と似た熱膨張係数を有する材料から構成されると有利である。これによって製造時及び光電子変換器の駆動時に機械的応力が発生するのを少なくすることができる。

【図1】

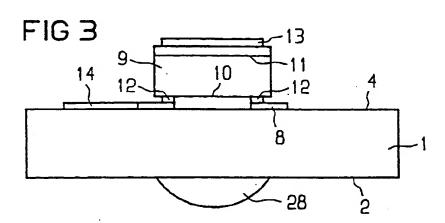




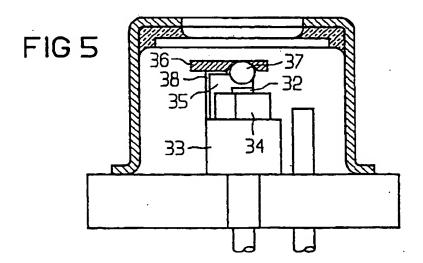
【図2】



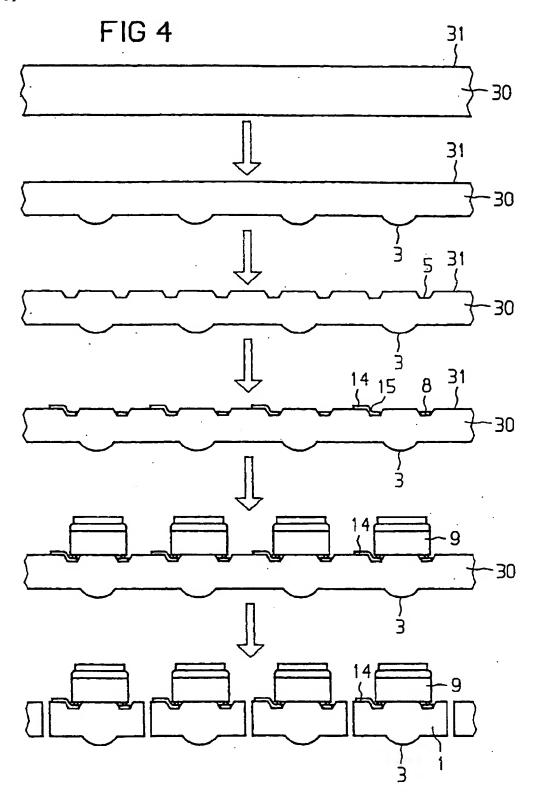
[図3]



【図5】



[図4]



【国際調査報告】

	INTERNATIONAL SEARCH	REPORT		
			Int ional Applu	
			PCT/DE 96	/01316
A. CLASSII IPC 6	FICATION OF SUBJECT MATTER H01L31/0232 H01L33/00			-
According to	International Patent Classification (IPC) or to both national classific	ation and IPC		•
	SEARCHED			
IPC 6	ocumentation searched. (classification system followed by classification HOLL	symbols)	٠.	
Documentet	on searched other than minimum documentation to the extent that an	ch documents are in	chided in the fields so	arched
	ats base consulted during the international search (name of data base	and, where practica	i, search terms used)	
	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rele	vant passages		Relevant to claim No.
х	WO 92 10856 A (EASTNAN KODAK CO) 2	25 June		1-3.5.7, 8,10
A	see abstract; figure 1			11,12
A	JEE JOURNAL OF ELECTRONIC ENGINEES vol. 26, no. 270, 26 May 1989, TO pages 52-54, XP000036208 YASUDA: "Infrared high-power light-emitting diodes expected to new applications" see figure 1	CYO JP,		1,2
A	EP 0 514 283 A (FUJITSU LTD) 19 No 1992 see figure 9 	ovenber /		1
X Fest	her documents are listed in the continuation of box C.	X Patent fami	ly members are listed	in einer.
"A" docum consid "E" earlier filing "L" docum which citatio "O" docum other	ent defining the general state of the act which is not letted to be of particular relevance of decement but published on or after the inhernational date of the which may throw doubts on priority claim(s) or it ofted to establish the publication date of another on or other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, estibition or means the published prior to the international filling date but	I later document: or priority dance sted to underst invention X' document of pa cannot be come involve an inve Y' document of pa cannot be come document is coments, auch coments in the art.	raind the principle of the circular relevance; the detect novel or camo entire step when the durticular relevance; the detected to involve an international with one or in mained with one or in the control of the cont	to the apparation of the heavy underlying the considered to occurrent is taken alone claimed invention in members they when the norr other such duculous to a person skilled
	actual completion of the international search O November 1996	Date of mailing	of the international s	
	mailing address of the ISA	Authorized offi		
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijewijk Tet. (- 31-70) 340-2040, Tr. 31 651 epo al, Fanc (+ 31-70) 340-3016	Lina,	F	

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

In tional Application No PCT/DE 96/01316

		PCT/DE 96/01316		
	tion) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
ategory "	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
	EP 0 412 184 A (SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT) 13 February 1991 cited in the application see the whole document	1		
		•		
		S1.		
	*			

Form PCT/ISA/228 (continuation of second sheet) (July 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Int ional Application No PCT/DE 96/01316

Patent document cited in search report	Publication date		family ber(s)	Publication date
WO-A-9210856	25-06-92	US-A- EP-A- JP-T- US-E- US-A-	5149958 0561964 6503683 RE35069 5216805	22-09-92 29-09-93 21-04-94 24-10-95 08-06-93
EP-A-0514283	19-11-92	JP-A- DE-D- DE-T- US-A-	5055703 69201908 69201908 5309468	05-03-93 11-05-95 03-08-95 03-05-94
EP-A-412184	13-02-91	DE-D- JP-A- US-A-	58909311 3072307 5255333	27-07-95 27-03-91 19-10-93

Form PCT/ISA/210 (patent family asses) (July 1992)